## BCH ECC 算法软件仿真分析

本文档主要描述基于 BCH 编码的 8BIT ECC 的仿真及实现过程。经研究和验证后,改善此 ECC 为不需要使用 Galois 的除法运算,这样就可以省去查找表所占的芯片面积;因此可以减少芯片实现的逻辑。本算法采用 BCH 的 CRC104 来进行 ECC 的计算,需要做成并行处理 8bit 的 CRC104;详细的并行 CRC104 实现式子见 C 代码的编码函数。

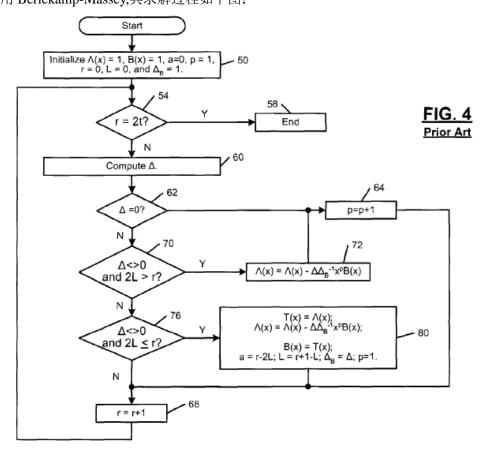
对于编码过程和解码检错过程可以做到实时性;但解码过程发现数据存在错误后,搜索错误位置需要使用 CHIEN 搜索法进行搜索错误位置;可能出现的错误位置有 4096bits(数据)+104bits(ECC)=4200个位置,因此出现错误位置后纠错需要最坏花费搜索 4200个位置的时间。如果想做到实时的纠错,可以考虑在芯片上使用在 2 级流水线,一级进行解码检错,一级进行解码搜索纠错。

由于编码过程是计算 CRC104,步骤比较少,这里不详细描述,实现过程参看 CRC104 式子。下面主要描述一下解码的改进过程;另外软件仿真过程中发现 Micron 提供的 bch\_encoder\_decoder 代码存在一个错误就是如果错误 bit 数目为 8 时,有某几个错误位置的组合其是无法进行正常纠错。后来采用另一 Berlekamp-Massey 算法后可以进行正常的纠错。

## 1. 解码的计算伴随式方法

解码使用编码一样的 CRC104 计算,如果结果不为 0,则数据出现错误。否则得到余式,代入余式  $S_j=R(\alpha^j)$ , $j=1,2,\cdots,2t$ ,可以求得伴随式  $S_1,S_2,\cdots,S_{2t}$ 。该伴随式在解码计算错误位置中求解  $\Delta$  时使用。

## 2. 解码的计算错误位置式子 采用 Berlekamp-Massey,其求解过程如下图:



上图中的
$$\Delta$$
计算采用式子 $\Delta = \sum_{i=0}^{L} \Lambda_{i} S_{r-i}$ 。

软件上对式子  $\Lambda(x)=\Lambda(x)-\Delta\Delta_B^{-1}x^pB(x)$  进行改进,实现不需要求解  $\Delta_B^{-1}$  ,因为该求解需要做 Galois 的除法,实现逻辑较多。考虑到 CHIEN 搜索法对于等式两边都乘上一个系数,搜索出来的结果也是一样的,因此做法就是对等式两边都乘上  $\Delta_B$  。

计算错误位置的多项式变为:

$$\Lambda(x) = \Delta_{\scriptscriptstyle R} \Lambda(x) - \Delta x^{\scriptscriptstyle P} B(x)$$

经验证此方法是可行的。

## 3. 解码的 CHIEN 搜索法进行搜索

此处的实现方法是将位置 0 到 4200 逐一带入上面得到的错误位置多项式,如果结果为 0,则该位置就是出错的位置,纠错时,将该位置的数据取反即可。

关于在芯片上的实现,主要的模块有 CRC140 的计算, Galois 的乘法运算,计算伴随式,求错误多项式的实现, CHIEN 搜索法;从 C 实现上来看,逻辑上跟我们以前实现的 REED-SOLOMON 上差不多,但使用的寄存器会增加一些。不过该 BCH ECC 的配置性很强,配置纠错个数时,只需要修改计算错误多项式的模块,其它模块都是一样的;因此对于以后的升级是很有用处的。